

超音波探傷器校正点検のご案内

これまでのメーカー校正点検には、点検実施、ご返却までのお時間を長く頂いておりましたが、弊社内での校正点検体制が整いましたので、短納期での対応が可能となりました。

- 試験規格 JIS Z 2352 : 2010、 適合規格 JIS Z 3060 : 2015 の内容で、試験成績書を発行します。
- 校正証明書、体系図を発行いたします。
- 短納期での校正点検に対応いたします。（弊社到着後1週間で出荷可能です）



UI-S9

UI-27



UI-R1



UI-S7



UI-25

校正証明書

機名	デジタル超音波探傷器
型名	
製造番号	
検出器	
校正年月日	
校正場所	

本探傷器は、当社の検定設備によって校正が行われており、校正證書は以下の検査条件に準拠して発行し、検定を証明していることを証明します。
 同様に校正を受けるお客様の探傷器は、本ホームページにて公開しています。また、検定試験には、日本計測検定協会の「JISND」の検定設備に準拠しています。

校正に利用した探傷器	機名	製造番号	校正場所	校正年月日	校正場所
標準探傷器	UI-S9	9020	2020	9020	2019.04.03
校正探傷器	UI-S9	9020	2020	9020	2019.04.03
デジタル探傷器	UI-S9	9020	2020	9020	2019.04.03
デジタル探傷器	UI-S9	9020	2020	9020	2019.04.03
デジタル探傷器	UI-S9	9020	2020	9020	2019.04.03

社名: 株式会社ダイヤ電子応用
 〒532-0011 大阪府淀川区西中島3-5-2
 TEL: 06-6101-1013 FAX: 06-6101-1014

ダイヤ電子応用株式会社
 〒532-0011 大阪府淀川区西中島3-5-2
 TEL: 06-6101-1013 FAX: 06-6101-1014

試験成績書

デジタル超音波探傷器

UI

製造番号

機名

JIS Z 2352:2010 成績書

JIS Z 2352:2010 成績書

JIS Z 2352:2010 成績書

JIS Z 2352:2010 成績書

JIS Z 2352:2010 成績書

JIS Z 2352:2010 成績書

JIS Z 2352:2010 成績書

JIS Z 2352:2010 成績書

JIS Z 2352:2010 成績書

JIS Z 2352:2010 成績書

JIS Z 2352:2010 成績書

JIS Z 2352:2010 成績書

JIS Z 2352:2010 成績書

JIS Z 2352:2010 成績書

JIS Z 2352:2010 成績書

JIS Z 2352:2010 成績書

JIS Z 2352:2010 成績書

JIS Z 2352:2010 成績書

JIS Z 2352:2010 成績書

JIS Z 2352:2010 成績書



本社 : 〒532-0011 大阪市淀川区西中島3-5-2 TEL 06-6101-1013 FAX 06-6101-1014
 東京営業所 : 〒143-0016 東京都大田区大森北1-11-1 TEL 03-6450-0141 FAX 03-6450-0142